Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No. of the last of

УТВЕРЖДЕНО

— шением Ученого совета ИФФВТ

— 18 июня 2023 г. протокол № 9

— (Рыбин В.В.)

— дпись, расшифровка подписи)

«30» ИЮНЯ 2023 Г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	"МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА"
Факультет	Инженерно-физический факультет высоких технологий
Кафедра	Радиофизики и электроники (РФЭ)
Курс	2

На	аправление (специальность) <u>03.04.02</u>	2 ФИЗИ	КА магис	<u>терская программа</u>	
код	направления (специальности), полное наименование				
	аправленость (профиль/специализация изика полупроводников. Микроэле по.	, —			
	орма обученияОчная_ ая, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализук	отся)			
Дa	ата введения в учебный процесс УлГУ	7:	«01»	<u>сентября</u> 2023_г.	
ΠĮ	рограмма актуализированана заседани рограмма актуализированана заседани рограмма актуализированана заседани	и кафедр	ьы: протокол N	от 20г.	
	ведения о разработчиках:	- T -/ U	r		
	ФИО	K	афедра	Должность, ученая степень, звание	
	Гурин Нектарий Тимофеевич	Радиофі электро		Зав.кафедрой, д.фм.н., профессор	
_					
	СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО				
	Заведующий кафедрой РФЭ, Заведующий выпускающей кафедрой РФЭ реализующей дисциплину				
	/// Гурин Н.Т	T. /			

ФИО

_2023___г.

Подпись

«__23__»__июня__

Подпись

«__23__»__июня_

ФИО

_2023___г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целью дисциплины «Микро- и наноэлектроника» является подготовка физика к деятельности по разработке и исследованию одного из важнейших компонентов современной электроники - интегральных микросхем и функциональных микроэлектронных устройств.

Основными задачами изучения дисциплины являются:

- сообщить студенту принципы создания и функционирования ИС различного назначения, конструкции элементов ИС, топологии ИС, оценки надежности ИС;
- ознакомить студента с достижениями и перспективными направлениями развития микро- и наноэлектроники, проблемами качества интегральных схем, областями их применения;
- сформировать у студента навыки контроля параметров физической структуры и топологии ИС и ее элементов, контроля электрических параметров ИС и ее элементов, оценки надежности;
- сформировать представление о фундаментальных и конструкторско-технологических ограничениях в микроэлектронике и о функциональной микроэлектронике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

Дисциплина "Микро- и наноэлектроника" (Б1.В.01) относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистров по направлению 03.04.02 «Физика», преподается во 2-м семестре 1-ого курса магистрантам очной формы обучения и базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах:

Иностранный язык в профессиональной деятельности и межкультурные коммуникации;

Микросхемотехника;

Физика активных элементов;

Научно-исследовательская работа 1;

Научно-исследовательская работа 2;

Конструирование интегральных микросхем, микросборок и СВЧ-модулей;

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие входные знания, умения, навыки и компетенции, полученные в рамках изучения предшествующих дисциплин:

ПК-2 – способность оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и представлять научно-исследовательские результаты на семинарах и конференциях;

ПК-3 - сспособность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-инновационных задач и применять результаты научных исследований в инновационной деятельности;

ПК-4 - способность моделировать научные задачи и новые технологические процессы в области физики полупроводников, микроэлектроники и радиофизики.;

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин:

Методические проблемы научных исследований в профессиональной деятельности Электроника СВЧ;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No.

Оптоэлектронные устройства;

Материалы электронной техники;

СВЧ-приборы и интегральные микросхемы;

Телекоммуникационная техника и волоконная оптика;

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;

Проектная деятельность;

Преддипломная практика;

Научно-исследовательская работа 4;

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование компетенции	Описание компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций			
ПК-2 Научно- профессионал ьная деятельность	способность оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, обзоры, доклады и представлять научно-исследовательские результаты на семинарах и конференциях.	Знать: методики планирования и организацию исследования параметров и характеристик полупроводниковых и других элементов ИС и правила оформления научно-технической документации. Уметь: осуществлять планирование и исследование параметров и характеристик полупроводниковых и других элементов ИС и оформлять научные отчеты, обзоры, доклады. Владеть: навыками планирования исследований, самостоятельного исследования параметров и характеристик элементов ИС, оформления и представления результатов на научных семинарах и конференциях.			
ПК-3 Организацион но инновационна я педагогическа я деятельность	способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно- инновационных задач и применять результаты	Знать: физику полупрводников, физику работы, конструкции и технологии изготовления полупроводниковых и других элементов микро- и наноэлектроники, необходимых для их создания, исследования и применения.в научно-инновационной деятельности. Уметь: использовать знание физики			

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No. of the last of

	научных исследований в инновационной деятельности.	полупрводников, физики работы конструкции и технологии изготовления полупроводниковых и других элементов микро- и наноэлектроники при создании, исследовании современных ИС и их применения в научно-инновационной деятельности. Владеть: навыками использования физики полупроводников, изготовления полупроводниковых и других элементов микро- и наноэлектроники при создании, исследовании современных ИС и их применении в научно-инновационной деятельности.
ПК-4 Опытно- кострукторс кая деятельнос ть	способность моделировать научные задачи и новые технологические процессы в области физики полупроводников, микроэлектроники и радиофизики.	Знать: принципы работы и методы моделирования и исследования элементов современных ИС и других микро- и наноэлектронных устройств. Уметь: использовать знание принципов работы и новейших достижений физики при моделировании и исследовании элементов современных ИС и других микро- и наноэлектронных устройств. Владеть: методами моделирования и исследования параметров и характеристик основных элементов ИС и других микро- и наноэлектронных устройств.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

- 4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) __3____
- 4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) 180

Вид учебной работы	Количество ча	сов (форма обучения_очная)
	Всего по	В т.ч. по семестрам

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No tore manufal

	плану	2		
1	2	3	4	5
Контактная работа	48/48	48/48		
обучающихся с				
преподавателем в				
соответствии с УП				
Аудиторные занятия:	48/48	48/48		
лекции	24/24	24/24		
Семинары и				
практические занятия				
Лабораторные	24/24	24/24		
работы,				
Самостоятельная	96/96	96/96		
работа				
Контроль	36/36	36/36		
Форма текущего	Устный опрос.	Устный		
контроля знаний и	Устный опрос-	опрос.Устный		
контроля	допуск к	опрос-		
самостоятельной	выполнению	допуск к		
работы:	лабораторных	выполнению		
тестирование,	работ.	лабораторных		
контр.работа,	Защита отчетов	работ.		
коллоквиум,реферат	по	Защита		
ы др.(не менее 2	лабораторным	отчетов по		
видов)	работам	лабораторным		
		работам		
Курсовая работа				
Виды	экзамен	экзамен		
промежуточной				
аттестации (экзамен,				
зачет)				
Всего часов по	180/180	180/180		
дисциплине				

• В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий в таблице через слеш указывается количество часов работы ППС с обучающимися для проведения занятий в дистанционном формате с применением электронного обучения

4.3. Содержан	ие дисциплин	ы (модуля.) Р а	аспределение ча	сов по темам	и и видам
учебной работы:			_		
Форма обучения	очная			\	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No tore manufal

Название		Виды	Форма текущего контроля знаний
разделов	Всего	учебных	
и тем		занятий	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		

		Аудиторн ые занятия Лекции	Заня тияв интер актив ной форме Практич еские занятия, семинар	Самостоя тель ная работа Лаборато рные работы,п рактикум			
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Введени е							
1. Основны е этапы и тенденци и развития электрон ики .	2	1			1	1	Устный опрос.
2. Классиф икация ИС. Виды технолог ии ИС.	3	1			1	2	Устный опрос.
Раздел 2. Констру кции и технолог ии полупро воднико вых ИС							
1. Основны е технолог	10	4			4	6	Устный

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No tore and the

		•		
ические				
этапы				
производ				
ства				
полупров				
одников				
ых ИС.				
		1	2	1 7
2.Метод 4 1		1	3	Устный
ы				опрос.
изоляции				
элементо				
в ИС				
3. 29 1	8	9	12+8	Устный
Принцип			контр.	опрос.
ы			_	Устный
действия				опрос-
И				допуск к
конструк				выполне
ции				
биполярн				нию
ЫХ				лаборато
транзист				рных
оров, диодов,				работ.
конденса				Защита
торов и				отчетов
резистор				по
ов ИС.				лаборато
				рным
				работам.
4. 29 1	8	9	12 + 8	Устный
Принцип			контр.	опрос.Ус
ы			1101117	тный
действия				опрос-
И				_
конструк				допуск к
ции				выполне
полевых				нию
транзист				лаборато
оров с				рных
управля				работ.
ющим p- n				Защита
переходо				отчетов
м, МДП,				по
КМДП				лаборато
				Juoopuio

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No tore and the

оров.						работам.
Ра здел 3. Тонкопл еночная технолог ия ИС						
1. Основны е методы тонкопле ночной технолог ии. Вакуумт ермическ ое испарени е.	10	2		2	8	Устный опрос.
2. Ионное распылен ие.	8	2		2	6	Устный опрос.
3. Химичес кое осаждени е.	3	1		1	2	Устный опрос.
4. Электрол итическо е наращив ание. Анодиро вание.	3	1		1	2	Устный опрос.
5. Методы оформле ния контуров элементо в тонкопле ночных	4	1		1	3	Устный опрос.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No. of the last of

ИС.							
6. Конструк ции тонкопле ночных (пленочных и гибридных) ИС.	20	1		4	5	9+6 контр.	Устный опрос. Ус тный опрос- допуск к выполне нию лаборато рных работ. Защита отчетов по лаборато рным работам.
Раз	дел 4. Толс	гопленочна	я технологі	ия ИС.			
1. Конструк ции толстопл еночных ИС.	3,5	0,5			0,5	3	Устный опрос.
2. Основны е технолог ические операции в производ стве толстопл еночных ИС.	3,5	0,5			0,5	3	Устный опрос.
Pas	здел 5. Мон	таж и сборн	ка ИС.				
1.Монта ж активных элементо в,	9			1	1	4 + 4 контр.	Устный опрос. Устный опрос-

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		The state of the s

		I	I	I	I	I	
креплени							допуск к
e							выполне
подложе							нию
КИ							лаборато
кристалл ов к							рных
основани							работ.
Ю							Защита
корпуса.							отчетов
							по
							лаборато
							рным
							работам.
2Присо	5			1	1	2 + 2	Устный
единение						контр.	опрос.
выводов.						-	Устный
							опрос-
							допуск к
							выполне
							нию
							лаборато
							рных
							работ.
							Защита
							отчетов
							по
							лаборато
							рным
							работам.
Раз	дел.6. Герм о	∟ етизация И	C .				1
	•	,					
1.	5			1	1	2 + 2	Устный
Конструк						контр.	опрос.
ции							Устный
корпусов							опрос-
ИС.							допуск к
							выполне
							нию
							лаборато
							рных
							работ.
							Защита
							отчетов
							ПО
							отчетов

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No. of the last of

							лаборато
							рным
							работам.
2.	11			1	1	4+6	Устный
герметиз	11			1	1		опрос.Ус
ация ИС.						контр.	тный
Контроль							
герметич							опрос-
ности							допуск к
корпусов							выполне
•							нию
							лаборато
							рных
							работ.
							Защита
							отчетов
							ПО
							лаборато
							рным
							работам.
Разд	ел.7. Качес т	гво и надеж	ность микр	ооэлектрон	ных устрой	CTB.	
1.	3	1			1	2	
Качество							
ис.							
Надежно							
сть и ее							
свойства.							
2. Виды	3	1			1	2	Устный
и							опрос.
механиз							1
МЫ							
отказа							
ИС.							
Контроль							
и оценка							
качества ИС.							
	ра Я. Продол	 гы микроэ л	ALTONIUL.	Напоэлога	rnouuva		
1.	гл о. търеде л З	ы микроэл 1	ситроники	таниэлект	т роника. 1	2	Устный
т. Физичес		1			1		
							опрос.
кие и			l .		l	I	
кие и конструк							
кие и конструк тивно-							
конструк							

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		

пределы и ограниче ния интеграл ьной микроэле ктроники							
Наноэлек троника.							
Разде	гл 9. Функц	иональная	микро- и н	аноэлектро	ника.		
1. Обработк а, передача и хранение информа ции на основе интеграц ии физическ их эффектов .	3	1			1	2	Устный опрос.
2. Оптоэлек троника.	3	1			1	2	Устный опрос.
3. Акустоэл ектроник а, магнитоэ лектрони ка.	3	1			1	2	Устный опрос.
ТОГО	180	24		24	48 в т.ч.	96 +36 контроль	

5. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Введение

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		

Тема 1. Основные этапы и тенденции развития электроники как материальной основы технических систем обработки, передачи и хранения информации. Микроэлектроника. Наноэлектроника. Интегральная и функциональная микроэлектроника. Терминология микроэлектроники.

Тема 2. Классификация ИС по конструктивно-технологическим признакам степени интеграции и функциональной сложности, функциональному назначению. Виды технологии ИС.

Раздел 2. Полупроводниковая планарная технология ИС.

- Тема 1. Основные технологические этапы производства полупроводниковых ИС. Обработка полупроводниковых материалов. Маскирующие и изолирующие пленки. Фото-и опто-литография. Электронолитография, рентгенолитография. ионная литография, Диффузия. Эпитаксия. Ионное легирование. Контроль параметров слоев. Металлизация.
- Tema 2. Методы изоляции элементов. Методы диодной изоляции. Методы диэлектрической изоляции. Комбинированные методы изоляции.
- Тема 3. Конструкции биполярных транзисторов, диодов, конденсаторов и резисторов ИС.
- Тема 4. Конструкции полевых транзисторов с управляющим p-n переходом ,МДП, КМДП транзисторов.

Раздел 3. Тонкопленочная технология ИС

- Тема 1. Основные методы тонкопленочной технологии. Вакуумтермическое испарение. Основные этапы. Методы формирования потока пара вещества. Состав и структура вакуумных напылительных установок. Методы получения вакуума. Вакуумные насосы. Вакуумные ловушки. Методы измерения вакуума.
- Тема 2. Ионное распыление. Катодное, ионноплазменное, ВЧ-плазменное распыление, плазменное анодирование.
 - Тема 3. Химическое осаждение. Осаждение из газовой фазы, из растворов.
 - Тема 4. Электролитическое наращивание. Анодирование.
 - Тема 5. Методы оформления контуров элементов тонкопленочных ИС.
- Тема 6. Конструкции тонкопленочных (пленочных и гибридных) ИС. Конструкции пленочных пассивных элементов. Навесные компоненты.

Раздел 4. Толстопленочная технология ИС.

- Тема 1. Конструкции толстопленочных ИС. Конструкции пассивных элементов. Подложки, пасты, трафареты.
- Тема 2. Основные технологические операции в производстве толстопленочных ИС.

Раздел 5. Монтаж и сборка ИС.

- Tема 1. Монтаж активных элементов, крепление подложек и кристаллов к основанию корпуса.
 - Тема 2. Присоединение выводов.

Раздел 6. Герметизация ИС.

- Тема 1. Конструкции корпусов ИС.
- Тема 2. Герметизация ИС. Контроль герметичности корпусов.

Раздел 7. Качество и надежность микроэлектронных устройств.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No.

- Тема 1. Качество ИС. Определение качества, показатели качества. Надежность и ее свойства. Показатели надежности.
- Тема 2. Виды и механизмы отказа межсоединений, планарных структур. Контроль и оценка качества ИС. Виды и методы контроля качества.

Раздел 8. Пределы микроэлектроники. Наноэлектроника.

Тема 1. Физические и конструктивно-технологические пределы и ограничения интегральной микроэлектроники. Наноэлектроника.

Раздел 9. Функциональная микроэлектроника.

- Тема 1. Обработка, передача и хранение информации на основе интеграции физических эффектов.
 - Тема 2. Оптоэлектроника.
 - Тема 3. Акустоэлектроника, магнетоэлектроника.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические и семинарские занятия не предусмотрены учебным планом.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Лабораторные работы. (Приложение – учебно-методическая литература 1, 2)

Раздел 2. Полупроводниковая планарная технология ИС.

Тема 3. Принципы действия и конструкции биполярных транзисторов, диодов, конденсаторов и резисторов ИС.

Лабораторная работа №4. Изучение работы транзистора в схеме с общей базой.

Лабораторная работа № 2.1. Изучение конструкций полупроводниковых интегральных микросхем.

Тема 4. Принципы действия и конструкции полевых транзисторов с управляющим рп переходом, МДП, КМДП транзисторов.

Лабораторная работа № 6. Характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом.

Лабораторная работа №7. МДП транзистор.

Раздел 3. Тонкопленочная технология ИС

Тема 6. Конструкции тонкопленочных (пленочных и гибридных) ИС.

Лабораторная работа №2.2. Изучение конструкций гибридных интегральных микросхем.

Раздел 5. Монтаж и сборка ИС.

Tема 1.Монтаж активных элементов, крепление подложек и кристаллов к основанию корпуса

Раздел.6. Герметизация ИС

Тема 2. Герметизация ИС. Контроль герметичности корпусов.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No.

Лабораторная работа №2.3. . Изучение методов сборки и герметизации микросхем.

8.ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) Вопросы к экзамену

- 1. Основные этапы и тенденции развития электроники. Микроэлектроника. Интегральная и функциональная микроэлектроника.
- 2. Терминология микроэлектроники.
- 3. Классификация ИС по конструктивно-технологическим признакам степени интеграции, функциональной сложности и назначению.
- 4. Виды технологии ИС.
- 5. Основные технологические этапы производства полупроводниковых ИС.
- 6. Механическая обработка полупроводниковых материалов.
- 7. Химическая, электро-, плазмо- химическая, ионная обработка полупроводниковых материалов.
- 8. Маскирующие и изолирующие пленки.
- 9. Фотолитография.
- 10. Электроно- и рентгенолитография, ионная литография.
- 11. Диффузия.
- 12. Эпитаксия.
- 13. Ионное легирование.
- 14. Контроль параметров диффузионных слоев.
- 15. Металлизация полупроводниковых ИС.
- 16. Методы изоляции элементов полупроводниковых ИС диффузионными областями.
- 17. Методы диэлектрической изоляции элементов полупроводниковых ИС.
- 18. Комбинированные методы изоляции элементов полупроводниковых ИС.
- 19. Конструкции и свойства интегральных биполярных транзисторов.
- 20. Конструкции и свойства интегральных диодов.
- 21. Конструкции и свойства интегральных полевых транзисторов.
- 22. Конструкции конденсаторов полупроводниковых ИС.
- 23. Конструкции резисторов полупроводниковых ИС.
- 24. Основные методы тонкопленочной технологии.
- 25. Вакуумтермическое испарение.
- 26. Принцип работы и структура вакуумных напылительных установок.
- 27. Способы получения вакуума. Форвакуумные насосы.
- 28. Высоко- и сверхвысоковакуумные насосы.
- 29. Способы измерения вакуума.
- 30. Контроль параметров тонких пленок.
- 31. Методы ионного распыления. Катодное и реактивное катодное распыление. Магнетронное распыление.
- 32. Ионно-плазменное, ВЧ-плазменное распыление. Плазменное анодирование.
- 33. Химические и электрохимические методы получения пленок.

	Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Γ	Ф-Рабочая программа)		

- 34. Методы оформления контуров элементов тонкопленочных ГИС.
- 35. Конструкции тонкопленочных (гибридных и пленочных) ИС. Подложки ГИС.
- 36. Конструкции тонкопленочных конденсаторов.
- 37. Конструкции тонкопленочных резисторов.
- 38. Конструкции тонкопленочных индуктивностей. Навесные компоненты ГИС.
- 39. Конструкции толстопленочных ИС.
- 40. Подложки, пасты, трафареты толстопленочных ИС.
- 41. Основные технологические операции в производстве толстопленочных ИС.
- 42. Методы монтажа кристаллов и плат на основание корпуса.
- 43. Методы присоединения выводов.
- 44. Конструкции корпусов ИС. Герметизация ИС.
- 45. Контроль герметичности корпусов.
- 46. Качество и надежность ИС. Показатели качества и надежности.
- 47. Виды и механизмы отказов ИС. Контроль ИС.
- 48. Физические и конструктивно-технологические пределы и ограничения интегральной микроэлектроники и наноэлектроники.
- 49. Функциональная микроэлектроника. Приборы с зарядовой связью.
- 50. Оптоэлектроника.
- 51. Акустоэлектроника, магнитоэлектроника.

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

По данной дисциплине организуется и проводится внеаудиторная самостоятельная работа.

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа по данной дисциплине состоит из следующих модулей: проработка лекционного материала

- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к экзамену.

При проработке лекционного материала, подготовке к лабораторными занятиям и контрольным мероприятиям рекомендуется руководствоваться учебниками, учебными пособиями, методическими указаниями для выполнения лабораторных работ в том числе и информацией, полученной в Internet.

Студентам рекомендуется следующий порядок организации самостоятельной работы над лекционным материалом и подготовки к лабораторным занятиям:

- ознакомиться с содержанием темы;
- прочитать материал лекций, при этом нужно составить себе общее представление об излагаемых вопросах;
 - прочитать параграфы учебника, относящиеся к данной теме;
- перейти к тщательному изучению материала, усвоить теоретические положения и выводы, при этом нужно записывать основные положения темы (формулировки, определения, термины, воспроизводить отдельные схемы и чертежи из учебника и конспекта лекций, а также методических указаний для выполнения лабораторных работ)
 - подготовить и оформить отчет по лабораторной работе.

Форма обучения	очная	

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No tore manufal

Название разделов и	Вид самостоятельной работы	Объем	Форма
тем	(проработка учебного материала,	в часах	контроля
	решение задач, реферат, доклад,		(проверка
	контрольная работа, подготовка к		решения
	сдаче зачета, экзамена и др.)		задач,
			реферата и
			др.)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No. of State

Раздел 1 Введение			
1. Основные этапы и тенденции развития	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена	1	Устный опрос.
электроники2.КлассификацияИС.Видытехнологии ИС.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.
Раздел 2. Конструки	 ции и технологии полупроводниковых И	 1C	
1. Основные технологические этапы производства полупроводниковых ИС.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	6	Устный опрос.
2.Методы изоляции элементов ИС	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	3	Устный опрос.
3. Принципы действия и конструкции биполярных транзисторов, диодов, конденсаторов ИС.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена	12	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита отчетов по лабораторным работам.
4. Принципы действия и конструкции полевых транзисторов с управляющим р-п переходом, МДП, КМДП транзисторов.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена	12	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита отчетов по лабораторным работам.
Раздел 3. Тонкоплено	очная технология		1
1. Основные методы тонкопленочной технологии. Вакуумтермическое испарение.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	8	Устный опрос.
2. Ионное распыление.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	6	Устный опрос.
3. Химическое осаждение.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.
4. Электролитическое наращивание.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		

Анодирование			
5. Методы оформления контуров элементов тонкопленочных ИС.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	3	Устный опрос.
6. Конструкции тонкопленочных и гибридных) ИС.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена	9	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита отчетов по лабораторным работам.
Раздел 4. Толс	гопленочная технология ИС.		
1. Конструкции толстопленочных ИС.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	3	Устный опрос.
2. Основные технологические операции в производстве толстопленочных ИС.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	3	Устный опрос.
Раздел 5. Монтаж и с	борка ИС.		
1.Монтаж активных элементов, крепление подложек и кристаллов к основанию корпуса.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена	4	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита отчетов по лабораторным работам.
2Присоединение выводов.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена	2	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		THE TOP TO STATE OF THE PARTY O

			отчетов по лабораторным работам.
Раздел.6. Герм	етизация ИС.		
1. Конструкции корпусов ИС.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена	2	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита отчетов по лабораторным работам.
2. Герметизация ИС. Контроль герметичности корпусов.	проработка учебного материала, подготовка к лабораторным работам и сдаче экзамена надежность микроэлектронных устрой	4 4	Устный опрос. Устный опросдопуск к выполнению лабораторных работ. Защита отчетов по лабораторным работам.
1. Качество ИС. Надежность и ее свойства.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.
2. Виды и механизмы отказа ИС. Контроль и оценка качества ИС.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.
	⊔ ны микроэлектроники. Наноэлектроник	∟ Ka.	
1. Физические и конструктивно-технологические пределы и ограничения интегральной микроэлектроники. Наноэлектроника.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.
Раздел 9. Функциона	льная микро- и наноэлектроника.		
1. Обработка, передача и хранение информации на основе интеграции	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No tore and the

физических эффектов.			
2. Оптоэлектроника.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.
3. Акустоэлектроника, магнитоэлектроника.	проработка учебного материала, подготовка к сдаче экзамена и	2	Устный опрос.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы основная литература:

- 1. Драгунов, В. П. Наноэлектроника в 2 ч. <u>Часть 1</u> : учебное пособие для вузов / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2022. 285 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-05170-4. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/489938
 Драгунов, В. П. Наноэлектроника в 2 ч. <u>Часть 2</u> : учебное пособие для вузов / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. 3-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 235 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-05171-1. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/515013
- 2. Плотников, Г. С. Микроэлектроника: основы молекулярной электроники: учебное пособие для вузов / Г. С. Плотников, В. Б. Зайцев. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 166 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-03637-4. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/514542
- 3. Щука, А. А. Наноэлектроника : учебник для вузов / А. А. Щука ; под общей редакцией А. С. Сигова. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 297 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-9916-8280-0. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/512141

дополнительная литература:

- 1. Гурин, Н. Т. Полупроводниковые и оптоэлектронные приборы и структуры с отрицательным сопротивлением: монография / Н. Т. Гурин, С. Г. Новиков. Ульяновск: УлГУ, 2020. 379 с. ISBN 978-5-88866-808-5. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/199571
- 2. Драгунов, В. П. Микро- и наноэлектроника : Сборник задач и примеры их решения : учеб. пособие / Драгунов В. П. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. 50 с. ISBN 978-5-7782-2615-9. Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778226159.html
- 3. Троян, П. Е. Микроэлектроника: учебное пособие / П. Е. Троян. Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. 346 с. ISBN 2227-8397. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/13947.html
- 4. Шарапов, А. В. Микроэлектроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Шарапов. Электрон. текстовые данные. Томск : Томский государственный

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No.

университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. — 138 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13948.html

учебно-методическая литература:

- 1. Гурин Н. Т. Исследование полупроводниковых структур методом вольтфарадных характеристик: метод. указания к лабораторной работе по дисциплине "Микроэлектроника" / УлГУ, ИФФВТ, Каф. радиофизики и электроники. Ульяновск: УлГУ, 2016. Загл. с экрана. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 969 КБ). Режим доступа: ЭБС УлГУ. Текст: электронный. URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/278
- 2. Гурин Н. Т. Лабораторные работы по дисциплине "Микро- и наноэлектроника" : методические указания / УлГУ, ИФФВТ, Каф. радиофизики и электроники. Ульяновск : УлГУ, 2018. Загл. с экрана. Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1,46 Мб). Режим доступа: ЭБС УлГУ. Текст : электронный. URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/1392
- 3. Гурин Н. Т. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Микро- и наноэлектроника» по направлению 03.03.03 «Радиофизика» (уровень бакалавриата) очной формы обучения / УлГУ, ИФФВТ, Каф. радиофизики и электроники. 2020. Загл. с экрана. Неопубликованный ресурс. Электрон. текстовые дан. (1 файл: 351 КБ). Режим доступа: ЭБС УлГУ. Текст: электронный. URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/5159
- 4. Лабораторные работы по дисциплине «Микро- и наноэлектроника» : методические указания. Часть 2 / сост. д.ф.-м.н., проф. Н. Т. Гурин ; Ульян. гос. ун-т, Инж.-физ. фак. высоких технологий. Ульяновск : УлГУ, 2022. 60 с. URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/12665. Режим доступа: ЭБС УлГУ. Текст : электронный.

Согласовано: Ведущий специалист ООП / Чамеева А.Ф.	1 Affect 2023r.
(Должность работника научной библиотеки) (ФИО)	(подпись) (дата)
	Charles I and

б)Программное обеспечение <u>.</u>	

Лицензионные математические пакеты: Maple, пакет программ Мой Офис Стандартный, ОС Альт Рабочая станция 8.

в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Электронно-библиотечные системы:

- 1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». Саратов, [2023]. URL: http://www.iprbookshop.ru. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». Москва, [2023]. URL: https://urait.ru. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». Москва,

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		

- [2023]. URL: https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст: электронный.
- 1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека: база данных: сайт / OOO «Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг». Москва, [2023]. URL: https://www.rosmedlib.ru. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст: электронный.
- 1.5. Большая медицинская библиотека: электронно-библиотечная система: сайт / OOO «Букап». Томск, [2023]. URL: https://www.books-up.ru/ru/library/. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст: электронный.
- 1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». Санкт-Петербург, [2023]. URL: https://e.lanbook.com. Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- 1.7. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». Москва, [2023]. URL: http://znanium.com . Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. Текст : электронный.
- **2. КонсультантПлюс** [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» Электрон. дан. Москва : КонсультантПлюс, [2023].
 - 3. Базы данных периодических изданий:
- 3.1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». Москва, [2023]. URL: http://elibrary.ru. Режим доступа: для авториз. пользователей. Текст: электронный
- 3.2. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» (Grebinnikon) : электронная библиотека / ООО ИД «Гребенников». Москва, [2023]. URL: https://id2.action-media.ru/Personal/Products. Режим доступа : для авториз. пользователей. Текст : электронный.
- **4.** Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. Москва, [2023]. URL: https://нэб.рф. Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. Текст : электронный.
- **5. Российское образование** : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». URL: http://www.edu.ru. Текст : электронный.
- **6.** Электронная библиотечная система УлГУ: модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. Режим доступа: для пользователей научной библиотеки. Текст: электронный.

Согласовано:

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, для выполнения лабораторных работ и практикумов, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа)		No. of the last of

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной инфромационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, размещенными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- ¹¹¹ для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- на для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;
- ^{вв} для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик Зав.кафедрой РФЭ Гурин Н.Т._